選択的絶縁体クラッド層を有する非対称リッジ型半導体レーザー Asymmetric Ridge-Type Semiconductor Laser with Partial Insulating Cladding Layer 立命館大学大学院 理工学研究科 ^O大島 光則, 沼居 貴陽 Grad. School of Sci. & Eng., Ritsumeikan Univ., ^OMitsunori Oshima and Takahiro Numai E-mail: numai@se.ritsumei.ac.jp

はじめに エルビウムドープ光ファイバー増幅器の励起用光源である発振波長980 nmのリッジ型半導体レーザーとして、メサの一方の脇だけに選択的反導波クラッド層を設けたリッジ型構造が提案された
さらに、キンクフリー動作と低発振しきい電流の両立を目的として、選択的反導波クラッド層の材料を絶縁体とした構造が提案された[2].

今回,キンクフリー動作を維持した状態で,文献2 よりも低い発振しきい電流を得るために,クラッド 層の一部を絶縁体とした構造を提案する.シミュレ ーションの結果,発振しきい電流が低減されるとと もに光出力が向上される見通しを得たので報告する.

II. シミュレーション Fig.1(a), (b)にメサ周辺の断面模式図を示す.メサの一方の脇だけに SiN_x(屈折率3.424)からなる選択的反導波クラッド層を設け,さらにクラッド層の一部を絶縁体としている. Fig.1(a), (b)は,それぞれメサ形状が順メサ,逆メサの構造を示している.メサ幅 L_1 は 3.3 μ m,メサ端と反導波層の間の距離 L_2 は 0.5 μ m,反導波層の高さ dは 0.2 μ m,反導波層の幅 wは 10 μ m である.二つの選択的絶縁体クラッド層間の距離 s をパラメータとして,シミュレーションをおこなった.なお,選択的絶縁体クラッド層に用いた材料は SiO₂(屈折率 n_r = 1.4)および SiN_x(n_r = 2.0, 2.5, 3.0, 3.424)である.

Fig.2 は, 注入電流 $I \le 3$ A の範囲でキンクフリー動 作が得られた条件, すなわち絶縁体クラッド層間の 距離 s と絶縁体クラッド層の屈折率 n_r の組合せを示 している. パラメータはメサの形状であり, ▲は順 メサ, ■は矩形メサ, ▼は逆メサをそれぞれ示して いる. 赤色のプロットは, 文献 2 よりも発振しきい 電流 I_{th} が低く, 注入電流 I = 3A における光出力 L_{max} が大きい条件を示している. $n_r = 1.4, 2.0, 2.5, 3.0$ の場 合, $1.0 \ \mu m \le s \le 2.0 \ \mu m$ において, 注入電流 $I \le 3$ A の 範囲でキンクフリー動作が得られた. 一方, $n_r = 3.424$ の場合, $3.0 \ \mu m \le s \le 4.6 \ \mu m$ において, 注入電流 $I \le 3$ A の範囲でキンクフリー動作が得られた.

 $I_{\rm th} \ge L_{\rm max}$ の傾向として, $n_{\rm r}$ が一定の場合, 1.0 µm $\le s \le 2.0$ µm において, $I_{\rm th}$ はs = 1.6 µm 周辺において最小値を取り, $L_{\rm max}$ はs が小さくなるほど大きくなった. また, 1.0 µm $\le s \le 2.0$ µm において, s が一定の場合, $n_{\rm r}$ が大きいほど $I_{\rm th}$ は小さく, $L_{\rm max}$ は大きくなった.

一方で n_r = 3.424, 3.0 μ m $\leq s$ においては, s が大きい ほど I_{th} と L_{max} は大きくなった.

 I_{th} が最小となった構造と、 L_{max} が最大となった構造は、どちらも逆メサ構造である. I_{th} が最小となったのは n_r =3.0, s=1.6 μ m の場合であり、 I_{th} は43.0 mA

であった. この発振しきい電流の値は, 文献 2 の 55.0 mA に比べて 21.8 %, 通常のリッジ型構造の 54.2 mA に比べて 20.6 %低い値である.

 L_{max} が最大となったのは, $n_{\text{r}} = 3.0$, $s = 1.0 \mu \text{m}$ の場 合であり, L_{max} は 1.34 W であった.この光出力の値 は, 文献 2 の 1.29 W よりも 50 mW 大きい値である.

III. まとめ メサの一方の脇だけに SiN_x(屈折率 3.424)からなる選択的反導波クラッド層を設け, さら にクラッド層の一部を絶縁体としたリッジ構造を提 案した.シミュレーションをおこなったところ,提 案構造において,キンクフリー動作を維持した状態 で,低発振しきい電流かつ高出力を得られる見通し を得た.



(a) Forward Mesa (b)Reversed Mesa Fig.1 Schematic cross-sections of the asymmetric ridge structures with partial insulating cladding layers in the vicinity of the mesas.



Fig.2 Kink-free conditions in injected current $I \le 3A$ with the mesa shape as a parameter. The red plots show the conditions for lower threshold current and higher light-output than the results in Ref. 2

謝辞

本研究は,科学研究費補助金基盤研究(C)24560429, 2013の助成を受けたものである.

参考文献

[1]檜垣将広, 沼居貴陽, 2012 年第 73 回応用物理学 会秋季学術講演会 12a-C6-6

[2]大島光則, 沼居貴陽, 2013 年第 74 回応用物理学 会秋季学術講演会 16p-A8-8